© 2009 ІМФ (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України) Надруковано в Україні. Фотокопіювання дозволено тільки відповідно до ліцензії

PACS numbers: 61.30.Gd, 62.23.Pq, 64.75.Xc, 72.80.Nh, 78.30.Jw, 81.70.Pg, 82.70.Dd

Міжфазові взаємодії та електрична провідність в композитах вуглецеві нанорурки/рідкий кристал

М. Лебовка, А. Гончарук, Ю. Бойко, Л. Лисецький^{*}, Г. Пучковська^{**}, Т. Гаврилко^{**}, Я. Баран^{***}, М. Дрозд^{***}

Інститут біоколоїдної хімії НАН України, бульв. Акад. Вернадського, 42, 03680, МСП, Київ-142, Україна *Інститут сцинтиляційних матеріалів, НТК «Інститут монокристалів» НАН України, просп. Леніна, 60, 61001 Харків, Україна ***Інститут фізики НАН України, просп. Науки, 46, 03028 Київ, Україна ***Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences, 50-950 Wroclaw, Poland

Методами ДСК, ІЧ-спектроскопії та міряння електропровідности досліджено поведінку багатошарових вуглецевих нанорурок (НР), дисперґованих у мезогенній матриці (ЕББА). Результати свідчать про наявність сильної інтеґрації між НР і ЕББА в інтервалі концентрацій НР між 0,05 і 1% мас. Втілення НР в ЕББА призводить до підвищення температур фазових переходів як з нематичної до ізотропної, так і з кристалічної до нематичної фази. Дані ІЧ-спектроскопії свідчать про підвищення енергії міжфазової взаємодії при підвищенні концентрації НР. Дані з електричної провідности підтверджують присутність перколяційного переходу за концентрацій НР, вищих за 0,05-0,1% мас. Нелінійні залежності електричної провідности від прикладеної напруги свідчать про важливість стрибкового механізму транспорту заряду та наявність широкого розподілу значень висоти стрибкових бар'єрів.

Behaviour of the multiwall carbon nanotubes (NT) dispersed inside the mesogene matrix (EBBA) is studied by DSC, IR spectroscopy, and electrical conductivity measurements. The results show the presence of strong integration of NTs in EBBA within the range of NT concentrations from 0.05 to 1 wt.%. Incorporation of NTs into EBBA increases the temperature of both nematic-isotropic and crystal-nematic transitions. IR data point to the in-

701

crease of the energy of interface interaction with NTs concentration. Electrical-conductivity data demonstrate existence of the percolation threshold at NT concentrations exceeding 0.05-0.1 wt.%. The observed nonlinear dependences of electrical conductivity on the applied voltage and frequency bear witness to importance of the hopping mechanism of carrier transport and presence of wide distribution of the hopping-barriers heights.

Методами ДСК, ИК-спектроскопии и измерения электропроводности исследовано поведение многослойных углеродных нанотрубок (НТ), диспергированных в мезогенной матрице (ЭББА). Результаты свидетельствуют о наличии сильной интеграции между НТ и ЭББА в интервале концентраций НТ между 0,05 и 1% мас. Внедрение НТ в ЭББА приводит к повышению температур фазовых переходов как из нематической в изотропную, так и из кристаллической в нематическую фазу. Данные ИК-спектроскопии свидетельствуют об увеличении энергии межфазовых взаимодействий при повышении концентрации НТ. Данные по электрической проводимости подтверждают присутствие перколяционного перехода при концентрациях НТ выше 0,05– 0,1% мас. Наблюдаемые нелинейные зависимости электрической проводимости от приложенного напряжения и частоты свидетельствуют о важности прыжкового механизма транспорта заряда и наличии широкого распределения значений высоты прыжковых барьеров.

Ключові слова: вуглецеві нанорурки, рідкий кристал, міжмолекулярні взаємодії, фазові переходи, електрична провідність, перколяція.

(Отримано 25 квітня 2008 р.)

1. ВСТУП

Протягом останніх років композитні матеріяли на основі вуглецевих нанорурок (HP) привертають до себе велику увагу дослідників. Такі композити можуть виявляти унікальні властивості, а також існують широкі перспективи їх практичного застосування для створення нових електронних перемикачів, дихроїчних плівок для оптичних поляризаторів, анізотропних твердих композитних плівок з керованою провідністю та фотопровідністю для електронних застосувань (тонкоплівкові діоди та транзистори, провідні шари) [1–3]. Було встановлено, що покращення термодинамічних та електричних властивостей цих матеріялів пов'язане з утворенням перколяційних ланцюжків з HP у діелектричному середовищі, причому у деяких випадках зростання електропровідности (поріг перколяції) спостерігалося вже при надзвичайно малих концентраціях HP [4, 5].

Перколяційними властивостями композиційних матеріялів, що містять HP, можна керувати шляхом орієнтування HP та маніпулювання їх просторовим розподілом [5, 6]. У роботі [6] було показано, що існування переважної орієнтації HP руйнує деякі струмопровідні з'єднання, що призводить до збільшення порогу перколяції.

702

Сеґреґація струмопровідних НР-частинок може призводити до зменшення порогу перколяції [5, 7]. Ступенем орієнтаційного впорядкування НР можна ефективно керувати, якщо їх ввести у рідкокристалічну (РК) матрицю. Про покращення впорядкування НР у РК-матрицях повідомлялося у [8, 9]. У роботі [10] термотропні РК було застосовано для створення впорядкованих НР структур на різних підкладках. Орієнтовані шари з НР були також застосовані для орієнтування нематичних РК [11]. Наприклад, було зареєстровано значний вплив концентрації НР на температуру фазового переходу з нематичної до ізотропної фази [12]. Крім цього, структурною впорядкованістю НР у нематичній РК-матриці можна керувати за допомогою зовнішнього електричного поля [13, 14, 15]. Таким чином електричне поле може впливати на електрофізичні, термічні та реологічні властивості НР/РК-композиту поблизу порогу перколяції, але такі ефекти досі детально не вивчалися [16].

Метою даної роботи було дослідження фазових переходів та молекулярної взаємодії в нанокомпозитах, що складаються з багатошарових вуглецевих нанорурок (НР) та нематичного РК (*p*-етоксібензилідін-*p*'-бутіланілін, ЕББА) методами диференційної сканівної кальориметрії та ІЧ-спектроскопії. Для вивчення залежности перколяційного порогу композиту від вмісту НР проведено дослідження електропровідности зазначених нанокомпозитів.

2. МАТЕРІЯЛИ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ

1.2.1. Приготування НР/ЕББА-композитів

В цій роботі використовували багатошарові вуглецеві НР («Спец-Маш», Україна), що одержувалися хемічним осадженням з газової фази етилену за методикою, наведеною у [17]. НР мали зовнішній діяметер $d_e \sim 10-20$ нм та довжину 5–10 мкм [18]. Питома поверхня Sстановила 190 м²/г (±10%). Питома електропровідність о зразку пресованих НР становила 10,0 Ом/см вздовж осі пресування, і є набагато нижчою за провідність графіту ($\sigma = 103-106$ Ом/см [19]).

Як РК застосовували *p*-етоксібензиліден-*p*-бутиланілін (ЕББА, «НІОПІК», Росія)

$$C_2H_5O-O-CH=N-O-C_4H_9$$

з інтервалом існування нематичної фази 308,9–351,7 К. Нанокомпозити HP/PK одержували шляхом додавання відповідної кількости HP (0,05–1% ваг.) до ЕББА, нагрітого до ізотропного стану (T = 360К), з наступним ультразвуковим дисперґуванням (УЗДН-2Т, Росія) одержаної суспензії протягом 20–30 хв. при частоті 22 кГц і потужності 150 Вт. Термодинамічні характеристики (температури та ентальпії фазових переходів) НР/ЕББА-композитів досліджували за допомогою диференційного сканівного кальориметру фірми 'Perkin–Elmer' (model DSC7). Вимірювання виконували у температурному інтервалі 278–363 К в режимі нагрівання і охолодження зразку зі швидкістю 2 К/хв. Зразки вагою 1–2 мг вміщували у мініятюрну герметичну алюмінійову капсулу. З метою уникнення впливу термічної передісторії, зразки спочатку витримували протягом 10 хв. у ізотропному стані (при температурі T = 360 К), потім охолоджували до T = 278 К, після чого починали цикл ДСК-мірянь у режимі нагріву–охолодження.

Міжфазову взаємодію та структуроутворення у НР/РК-композитах досліджували методою ІЧ-спектроскопії при кімнатній температурі за допомогою спектрометру 'Bruker IFS-88' в спектральному діяпазоні 380–4000 см⁻¹ з роздільчою здатністю 2 см⁻¹ та з накопичуванням сиґналу від 64 сканувань. Неорієнтовані зразки чистого ЕББА та НР/ЕББА-композитів (з концентрацією НР 0,05 або 0,5%



Рис. 1. Термограми чистого РК (суцільна крива) та НР/РК-композитів з різною концентрацією НР, одержані при нагріванні (а) та охолодженні (б) зразка: 0,05% ваг. (пунктирна крива) та 0,5% ваг. (штрих-пунктирна крива).

ваг.) розміщали між двома скельцями з КВг. Товщина зразків становила 10−15 мкм. Оброблення одержаних спектральних даних (таких як коректування базової лінії, нормування, визначення положення максимумів) виконували за допомогою стандартного програмного пакету 'OPUSTM' фірми 'Bruker Optics' (Німеччина).

Електропровідність σ нанокомпозитів вимірювали за допомогою LCR-вимірювача '819 Instek' на неорієнтованих зразках, вміщених у комірку товщиною 1 мм, при зміні частоти вимірювального поля в інтервалі 12 Гц–100 кГц з амплітудою 0,1–1,2 В [20]. Температуру зразків міряли за допомогою термоелектричного вимірювального приладу 305/306 ('JDC Electronic SA', Швейцарія) з точністю ±0,1 К. Схему комірки для вимірювання електропровідности наведено на рис. 1. Максимальне значення прикладеної напруги u = 1,2 В відповідає значенню напружености електричного E = 24 В/см. Електричну провідність зразка обчислювали за формулою:

$$\sigma = 4h/R\pi d^2,\tag{1}$$

де R — електричний опір зразка,h — товщина комірки.

Температуру зразків стабілізували за допомогою водяного термостату 100/45 ('Mechanik Pruefgeraete Medingen', Німеччина) і реєстрували за допомогою константанової термопари з точністю ±0,1 К.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Дослідження методою ДСК показали, що температури фазових переходів з кристалічної до нематичної фази (T_{SN}) та з нематичної до ізотропної фази (T_{NI}) композитів є досить чутливі до вмісту нанорурок в композитах. Наприклад, для композитів з вмістом НР 0,05% ваг. вони становлять відповідно 309,7 та 352,7 К, і є вищими за відповідні температури фазових переходів, що спостерігаються у чистому ЕББА (відповідні значення становлять 308,9 та 351,7 К). Приклади термограм чистого РК та НР/РК-композитів в околі фазового переходу нематичний рідкий кристал–ізотропна рідина наведено на рис. 1 для режимів нагріву (a) і охолодження (δ).

Вплив вмісту НР на температури фазових переходів може бути обумовленим зчепленням частини молекуль ЕББА у нанокомпозиті з поверхнею НР, що призводить до формування у РК-матриці областей з різною впорядкованістю. При підвищенні концентрації НР до 0,5% ваг. температура T_{NI} дещо знижується (приблизно на 0,5 К), що ймовірно може бути обумовлено процесом аґльомерації НР і зменшенням площі їх зовнішньої поверхні, що контактує з молекулями ЕББА.

Наявність на термограмах композитів гістерези нагрівання-



Рис. 2. Фраґменти спектрів ІЧ-вбирання чистого РК (суцільна крива) та НР/РК композитів на ділянках валентних коливань СН (*a*); коливань v(C⁻⁻C) та v(CN) (*б*); площинних деформаційних коливань фенільних кілець та деформаційних коливань CH₂ у бутильному радикалі (*в*); позаплощинних деформаційних коливань ССН, крутильних коливань групи CH₃ та деформаційних коливань ССН, крутильних коливань групи CH₃ та деформаційних коливань ССН (*г*) залежно від концентрації НР: 0,5% ваг. (пунктирна крива) та 0,05% ваг. (штрихова крива). Всі спектри нормовані по смузі асиметричних валентних коливань CH груп (v = 2034 см⁻¹).

охолодження свідчить про те, що ділянки з різною впорядкованістю молекуль РК повністю не зникають при температурі фазового переходу T_{NI} . Крім цього, складна форма піків на термограмах, що відповідають фазовому переходу нематичний рідкий кристалізотропна рідина у НР/РК-композитах, також підтверджує висновок про структурну неоднорідність НР/РК-композитів.

Фраґменти спектрів ІЧ-вбирання чистого РК та НР/РК-композитів з різним вмістом НР наведені на рис. 2. З метою дослідження механізмів структуроутворення та міжфазової взаємодії аналізували спектри вбирання окремих компонент та порівнювали їх зі спектром композиту. Спектри ІЧ-вбирання детально розглядали на окремих спектральних ділянках, що відповідають вбиранню основних функціональних груп ЕББА, чутливих до молекулярної взаємодії. Внаслідок надзвичайно малої концентрації НР, внеском коливань нанорурок до загального ІЧ-спектру можна знехтувати. Інтерпретацію спектрів ІЧвбирання ЕББА проводили на основі даних квантово-механічного розрахунку нормальних коливань бензиліденанілінової групи [21] та бічних аліфатичних ланцюжків [22, 23].

Згідно розрахунків, високочастотна ділянка спектру (2800–3100 см⁻¹) обумовлена вбиранням валентних коливань СН-груп бензольних кілець та аліфатичних ланцюжків (рис. 2, *a*). Смуги вбирання з максимумами на частотах 3062 та 3028 см⁻¹ відносять до валентних коливань СН-бензольних кілець бензиліденанілінової групи. Дві смуги з максимумами 2964 та 2876 см⁻¹ обумовлені симетричними та асиметричними валентними коливаннями СН-метильної групи ЕББА, відповідно. Смуги з максимумами на частотах 2934 та 2857 см⁻¹ відповідають асиметричним v_s (CH₂) та симетричним v_{ss} (CH₂) валентним коливанняма аліфатичних CH₂-груп молекулі.

При введенні НР до ЕББА положення максимумів смуг вбирання на цій ділянці спектру та співвідношення їх інтенсивностей не змінюються, що свідчить про відсутність специфічної молекулярної взаємодії (типу утворення водневих або координаційних зв'язків) у досліджуваних композитах. З попередніх численних досліджень [24, 25] відомо, що частоти асиметричних та симетричних валентних коливань CH₂-груп аліфатичних ланцюжків є надзвичайно чутливими до конформаційного стану аліфатичного ланцюжка, причому їх частота зменшується зі збільшенням числа впорядкованих трансконформерів, сягаючи відповідно величин 2916 (для уас(СН2)) та 2848 cm^{-1} (для v_{2} (CH₂)) для повністю витягнутих транс-конформерів [26]. Положення максимумів відповідних смуг вбирання в спектрах як чистого РК, так і НР/РК-композитів свідчить про те, що конформація бутилового фраґменту ЕББА при взаємодії з поверхнею НР залишається розупорядкованою. З рисунку 2, а можна також бачити, що, на відміну від положення смуг вбирання, що лишаються незмінними, півширина смуги симетричного валентного коливання СН дещо збільшується в спектрі композиту з меншою концентрацією НР у порівнянні з чистим ЕББА, що вказує на більшу конформаційну рухливість цих фраґментів при контакті з НР.

Смуги вбирання, що спостерігаються на ділянці 1350–1650 см⁻¹ (рис. 2, δ), обумовлені коливаннями бензиліденанілінового ядра молекулі ЕББА. Смугу з максимумом на частоті 1625 см⁻¹ відносять до валентних коливань C=N групи, а смуги з максимумами 1606, 1594, 1571 та 1513 см⁻¹ відносять до валентних коливань v(C^{...}C) бензольних кілець. Дві смуги з максимумами 1421 та 1392 см⁻¹ походять від деформаційних коливань C-C-H-фраґменту та валентних C-N-коливань, відповідно. Аналогічно картині змін спектру ЕББА, що спостерігалася на ділянці валентних коливань CH, частоти та півширини смуг вбирання, обумовлених валентними коливаннями C=N та C-N, а також деформаційними коливаннями C-C-H центрального ядра, не змінюються після введення наночастинок HP до ЕББА. У той же час для смуг вбирання, обумовлених валентними коливаннями Q(C^{...}C) бензольних кілець, у спектрах вбирання композитів HP/PK спостерігається значне зменшення інтенсивности при збільшенні концентрації НР.

Важливість цього експериментального факту полягає у тому, що він свідчить про ефективну взаємодію між молекулями ЕББА та поверхнею HP, яка головним чином відбувається через взаємодію πелектронної системи ЕББА з π -електронами HP. При збільшенні концентрації HP, кількість π -електронів, що здатні взаємодіяти з молекулями ЕББА, а тому й загальна енергія молекулярної взаємодії у системі, збільшується. Ще яскравіше така взаємодія виявляється в спектрах IЧ-вбирання HP/PK-композитів на спектральній ділянці 1250–350 см⁻¹, де розташовані позаплощинні коливання бензольних кілець та деформаційні коливання CH₂-груп бутилового фраґменту (рис. 2, ϵ).

При взаємодії молекуль ЕББА з наночастинками НР на цій ділянці також спостерігається перерозподіл інтенсивностей смуг вбирання, що стосуються коливань фенільних кілець (смуги з максимумами 1309, 1302, 1256, 1241, 1170 та 1162 см⁻¹), тоді як інші смуги вбирання (валентні коливання v(C-N) з максимумами на частоті 1194 см⁻¹ та v(С–О) на 1115 см⁻¹) залишаються незмінними. Цей факт також підтверджує існування ефективної п-п-взаємодії між бензольними кільцями молекуль ЕББА та поверхнею НР. Аналогічні висновки можна також зробити з аналізи спектрів вбирання композитів на інших ділянках спектру, наприклад, на ділянці позаплощинних деформаційних коливань (600–950 см⁻¹, рис. 2, г), де зі збільшенням вмісту нанорурок у композиті спостерігається зменшення інтенсивностей смуг вбирання з максимумами на частотах 842, 827 та 818 см⁻¹, віднесених до коливань фенільного кільця. При цьому інтенсивність та положення інших смуг (крутильних коливань СН₃ груп з максимумом на частоті 922 см⁻¹, деформаційних коливань ССН на 888 см⁻¹ та хитунових коливань СН₂ груп бутилового радикалу з максимумом на частотах 741 та 728 см⁻¹) залишається незмінною. Це свідчить про те, що взаємодія між ЕББА та НР головним чином відбувається за участі центрального ядра молекулі ЕББА, тоді як її периферійні фраґменти залишаються незмінними. Розширення смуг вбирання, обумовлених деформаційними коливаннями СН₂ та СН₃, після введення до ЕББА 0,05 ваг.% НР свідчить про збільшення конформаційного розупорядкування кінцевих груп ЕББА у нанокомпозитах у порівнянні до чистого ЕББА, що може грати важливу роль у динамічних властивостях нанокомпозитів.

З аналізи одержаних даних ІЧ-спектроскопії можна зробити висновок про наявність у досліджуваних композитах сильної взаємодії між молекулями РК та НР, енергія якої зростає зі збільшенням концентрації НР у діяпазоні 0,05–0,5%. Варто відзначити, що одержані спектроскопічні дані добре узгоджуються з результатами квантово-хемічних розрахунків потенціялу молекулярної взаємодії між вуглецевими НР та молекулями РК [27]. В цій теоретичній роботі повідомляється, що π - π -взаємодія між центральною групою

708

молекулі РК та стінкою НР призводить до зчеплення РК-молекуль з поверхнею НР, тоді як кінцеві групи молекулі РК відштовхуються від поверхні. Було встановлено, що енергія зв'язку між поверхнею багатошарової вуглецевої НР та РК-молекульою становить порядку –2 еВ, що означає, що ця взаємодія є сильнішою за звичайну Ван дер Ваальсову взаємодію. Ця сильна енергія зчеплення може бути результатом електростатичного переносу заряду від молекулі РК до НР. Ці теоретичні дослідження можуть бути корисними для пояснення нещодавно одержаних експериментальних результатів щодо динаміки НР у РК-середовищі під дією зовнішніх полів.

Експериментальні дослідження виявили досить складну залежність електропровідности о НР/РК-композитів від концентрації НР, фазового стану РК-матриці та температури. При зростанні концентрації НР вже при досить малих концентраціях (C ~ 0,05-1% мас.) спостерігається значне підвищення (на декілька порядків) електропровідности композитів. Така поведінка перколяційного типу є типовою для нанокомпозитів на основі нанорурок, а значення концентрації частинок наповнювача, яка необхідна для утворення в середині діелектричного середовища неперервних електропровідних ланцюжків, прийнято називати порогом перколяції [28]. Коли вміст наповнювача перевищує цю порогову концентрацію, електропровідність композиту стрибкоподібно збільшується на декілька порядків. Для НР/РК-композитів перехід з непровідного до провідного стану спостерігається при досить малій концентрації електропровідних частинок НР — С < 0,1%. Такі малі значення порогової концентрації НР є також типовими для композитів НР/полімер [4, 5], що може бути пояснено надзвичайно високим аспектним відношенням (відношення довжини HP до їх діяметру), яке для досліджених HP сягає значень порядку 100-1000 [18].

Температурні залежності електропровідности НР/РК-композитів, зображені на рис. 3, характеризуються яскравим РТС-ефектом (явище додатного температурного коефіцієнту опору) та наявністю теплової гістерези при нагріванні та охолодженні зразка. РТС-ефект у НР/РК-композитах супроводжується значним зменшенням електропровідности при нагріванні в околі температури топлення (переходу з кристалічної до нематичної фази, $T_{SN} = 308,5-310$ К). Подібний РТС-ефект (незображений на рисунку) спостерігався також при охолодженні зразка в околі температури кристалізації НР/РК-композитів (284–287 К).

Слід зазначити, що РТС-ефект є типовим явищем для композитів, що характеризуються перколяційною поведінкою, і раніше він спостерігався для різних композитів на основі вуглецевої сажі, вуглецевих волокон або НР та полімерів [5, 29, 30]. Цей ефект може бути пояснений впливом на електропровідність термічного розширення неперервної матриці ізолятора. Термічне розширення руйнує електричні контакти між провідними частинками, що призводить до змен-



Рис. 3. Залежності електропровідности о від температури T при C = 0,1% мас. (*a*) і C = 1% ваг. (*б*), f = 1 кГц, U = 1 В.

шення величини електропровідности. В принципі, такий ефект становить практичний інтерес і є бажаним при створенні РТС-резисторів [30].

При температурах, вищих за температуру переходу з кристалічної до нематичної фази T_{SN} , електропровідність σ зростає з температурою T, і демонструє гістерезний характер при нагріванні та охолодженні зразків (рис. 3). В наших експериментах зразки композитів спочатку нагрівали від кімнатної температури до максимальної температури 363 К, після чого охолоджували, причому загальна тривалість циклу нагрівання-охолодження становила приблизно 1 годину. Цікаво відзначити, що для концентрації C ≈ 0,1% мас. гістерезна поведінка для даного режиму нагрівання-охолодження спостерігається тільки при температурах нижчих за температуру фазового переходу з нематичної до ізотропної фази, $T < T_{\scriptscriptstyle NI} \approx 351-$ 353 К (див. вставку на рис. 3, а). Для більш високих концентрацій $(C \approx 0.5\% \text{ i } C \approx 1.0\% \text{ мас.})$ розділення кривих спостерігається починаючи з максимальної температури нагрівання, *T*_№ ≈ 363 К. Таким чином, експериментальні результати вимірювань електропровідности композитів свідчать про вплив температури на структурне впорядкування НР у РК-матриці ЕББА. В циклі нагрівання НР-композитів у РК матриці посилюються контакти між окремими нанорурками і утворюються аґреґати НР (перколяційні структури), що супроводжується збільшенням електропровідности. Підсилення Бровнового руху при підвищенні температури призводить до збільшення числа випадкових контактів між різними нанорурками та підвищення електропровідности [20]. Гістерезний характер електропровідности є найбільш помітним при концентраціях НР, близьких до порогу перколяції (С $\approx 0,1\%$ мас.). В околі цієї точки структура аґреґатів НР, можливо, визначається фазовим станом РК-матриці,

про що свідчить прояв гістерези тільки при $T < T_{NI}$. При більш високих концентраціях НР утворюються дублюючі перколяційні кластери, структура яких меншою мірою залежить від аґреґатного стану РК-матриці. При високих концентраціях НР перколяційна структура стає многозв'язною, і вплив температури на електропровідність слабшає. В цьому випадку гістерезний характер зміни електропровідности послаблюється, і зміна аґреґатного стану РК майже не впливає на температуру початку гістерези (рис. 3, *б*).

Дослідження показали, що температурна залежність електропровідности в циклі охолодження задовільно описується моделем термічної Арреніюсової активації

$$\sigma \propto \exp\{-W/(kT)\},\tag{2}$$

де *W* — енергія активації.

Подібна залежність електропровідности від температури спостерігалася раніше для композитів на основі НР в епоксидній смолі [31], а також для суспензій НР у хльороформі та толуолі [20]. Електропровідність таких систем може визначатися різними механізмами транспорту електронів, що включають покращення слабких контактів між НР внаслідок Бровнового руху [31], наявністю тунельних або стрибкоподібних переходів [32], трансляційного та орієнтаційного впорядкування НР під дією прикладеного електричного поля [33] та зміною льокальних електричних характеристик діелектричної матриці [20].

Додаткову інформацію про механізм електропровідности у досліджуваних HP/PK-композитах можна одержати з залежности електропровідности від прикладеної напруги (рис. 4, *a*) та частоти (рис. 4, *б*). В цих експериментах дослідження проводили в околі перколяційного переходу (С \approx 0,1%) і для уникнення можливого впливу термічної передісторії зразки попередньо витримували протягом 5 годин в ізотропному стані (T = 360 K), після чого охолоджували до температури T = 344 K, що відповідало нематичній фазі.

Як можна бачити з рис. 4, *а* електропровідність σ композитів не є сталою і залежить від прикладеної напруги. Природа такої залежности може бути досить складною і містити внески від орієнтування провідних наночастинок в електричному полі, наявности електрохемічних реакцій поблизу електрод, присутности макроскопічного заряду в об'ємі композиту, що ґенерований зовнішнім електричним полем тощо [34, 35]. Зовнішнє поле може безпосередньо орієнтувати НР (пряме орієнтування) або викликати переорієнтацію НР непрямим чином через зміну орієнтації поля директора РК (так званий Фредеріксів перехід). Пряму дію електричного поля на орієнтацію НР раніше спостерігали для композитів на основі епоксидних полімерів та вуглецевих НР [33]. Проте процес утворення впоряд-



Рис. 4. Відносна електропровідність σ/σ_0 як функція прикладеної напруги *u* при різних частотах *f*(*a*) і відносна електропровідність σ/σ_{dc} як функція прикладеної частоти *f* при різних напругах *u*(*б*). Вимірювання проводили в нематичній фазі при температурі *T* = 344 К, концентрація НР становила $C \approx 0,1\%$ ваг. Символи σ_0 , σ_{dc} відповідають значенням електропровідности у наближенні $u \to 0$ В і $f \to 0$ Гц відповідно.

кованої сітки був досить повільним (> 10 хвилин) і потребував сильних полів з напруженістю $E \ge 50$ В/см.

Зростання σ при збільшенні прикладеної напруги и раніше спостерігали також для суспензій НР у РК(Е7) [13]. Проте будь-яке впорядкування НР має підсилюватись при збільшенні напружености зовнішнього поля і зростанні порогу перколяції. Тому таке впорядкування НР має супроводжуватись зменшенням контактів між окремими НР та зниженням електропровідности. Але електропровідність НР/РК-композитів зростає зі збільшенням прикладеної напруги, що не відповідає очікуваному впливу орієнтування НР у зовнішньому полі. Одержані дані свідчать про незначний вплив впорядкування НР (прямого або непрямого) на характер зміни електропровідности системи при збільшенні прикладеної напруги. Відзначимо, що зростання електропровідности при підвищенні напруги спостерігається в широкому інтервалі частот (f = 0-105 Гц), хоча з підвищенням частоти вплив напруги на електропровідність зменшується (рис. 4, *a*).

Одним з можливих механізмів, що обумовлює спостережувану залежність $\sigma(u)$ може бути транспорт носіїв заряду через стрибкові бар'єри, що викликаний дією зовнішнього поля. В композитах з НР розподіл електричного поля є дуже нерівномірним, тому напруженість зовнішнього поля значно зростає у діелектричних проміжках між різними НР [20]. В принципі, сильне поле здатне підсилити стрибковий транспорт через такі ділянки РК-матриці.

Електропровідність σ композитів також складним чином залежить від частоти, причому при підвищенні частоти f в залежності від прикладеної напруги може спостерігатися як зростання так і спадання σ (рис. 4, δ). В даній роботі дослідження проводили у низькочастотному інтервалі, для якого частотна залежність електропровідности може відповідати особливостям розподілу стрибкових бар'єрів між провідними областями. Сильна частотна залежність та наявність місткісної компоненти може відображати існування істотного розподілу стрибкових бар'єрів, що характерно для низьких прикладених напруг (u < 0.25 В).

Відсутність частотної залежности (повністю омічна поведінка) може очікуватись при наявності електропровідних сіток з дублюючими ланцюжками фізично зв'язаних частинок. Наприклад, для композитів на основі включень провідних частинок графіту, вуглецевої сажі, і неупорядкованої сітки нанорурок спостерігалося значне збільшення електропровідности при підвищенні частоти, причому частотні залежності послаблювалися при збільшенні концентрації частинок [36, 37, 38]. Однак частотної залежности практично не спостерігалося для композитів на основі орієнтаційно упорядкованих вуглецевих волокон, для яких стрибкові бар'єри значно послаблені [36]. Для досліджуваної системи практична відсутність частотної залежности при $u \approx 0.25$ В може бути пов'язана з наявністю впливу електричного поля на структуру рідкокристалічної матриці. Відзначимо, що в дослідженому РК внаслідок неґативности анізотропії діелектричної сталої очікується орієнтація директора в напрямку перпендикулярному до напрямку поля. Це може призводити до специфічних ефектів, пов'язаних з впливом орієнтації РК на орієнтацію НР і розподіл стрибкових бар'єрів. При більш високих напругах спостерігається зменшення електропровідности σ при підвищенні частоти f. Ця аномальна частотна залежність $\sigma(f)$ у нематичній фазі поки що залишається незрозумілою і це питання потребує більш детального подальшого вивчення.

4. ВИСНОВКИ

Експериментальні дослідження (ДСК, ІЧ-спектроскопія та вимірювання електропровідности) композитів HP/PK свідчать про наявність сильної взаємодії між HP та молекулями ЕББА при зміні концентрації HP від 0,05 до 1% ваг. Це підтверджується спостережуваним збільшенням температур фазових переходів HP/PK-композитів як з ізотропної до нематичної фази (на 0,5–1 К), так і з нематичної до кристалічної фази (на 1,5–3 К). Дані ІЧ-спектроскопії вказують на збільшення енергії взаємодії із зростанням концентрації НР. Взаємодія між НР та РК-матрицею значно впливає на електропровідність НР/РК композитів. Перколяційний перехід з непровідного до високопровідного стану композиту спостерігається при концентраціях НР, вищих за 0,05-0,1% ваг. В околі перколяційного переходу для HP/PК-композитів спостерігається ефект додатного температурного коефіцієнту (РТС-ефект), який пов'язаний з термічним розширенням РК-матриці при її топленні. Наявність гістерезного характеру температурної залежности електропровідности підтверджує висновок, зроблений на основі результатів ДСК досліджень, про суттєву неоднорідність просторового впорядкування НР у РК-матриці. Арреніюсова температурна поведінка електропровідности свідчить на користь термоактиваційного механізму електропровідности. Нелінійна залежність електропровідности від величини та частоти прикладеної напруги та частоти при різних температурах може бути пояснена наявністю розподілу висоти стрибкових бар'єрів для транспорту заряду. Проте загальний механізм транспорту носіїв у НР/РК-композитах ще не повністю зрозумілий і потребує більш детального дослідження у майбутньому.

5. ПОДЯКИ

Дослідження виконано у рамках проєктів 10-07-Н і 2.16.1.7 НАН України. Автори висловлюють подяку О. Мележику за надані зразки НР («СпецМаш», Київ, Україна), а також Т. Дадаковій, О. Павленко та О. Семенюк за поміч у приготуванні зразків та проведенні експериментальних досліджень.

ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА

- 1. E. T. Thostenson, Z. Ren, and T.-W. Chou, Comp. Sci. & Technol., 61: 1899 (2001).
- M. J. Biercuk, M. C. Llaguno, M. Radosavljevic, J. K. Hyun, A. T. Johnson, and J. E. Fischer, *Appl. Phys. Lett.*, 80: 2767 (2002).
- A. Moisala, Q. Li, I. A. Kinloch, and A. H. Windle, Compos. Sci. & Technol., 66: 1285 (2006).
- 4. J. K. W. Sandler, J. E. Kirk, I. A. Kinloch, M. S. P. Shaffer, and A. H. Windle, *Polymer*, 44: 5893 (2003).
- M. O. Lisunova, Ye. P. Mamunya, N. I. Lebovka, and A. B. Melezhyk, *Eur. Pol. J.*, 43: 949 (2007).
- 6. F. Du, J. E. Fischer, and K. I. Winey, Phys. Rev. B, 72: R121404 (2005).
- 7. N. Lebovka, M. Lisunova, Y. P. Mamunya, and N. Vygornitskii, J. Phys. D, 39: 2264 (2006).
- 8. M. D. Lynch and D. L. Patrick, Nano Letters, 2: 1197 (2002).
- 9. W. Song and A. H. Windle, *Macromolecules*, 38: 6181 (2005).
- D. L. Patrick, F. S. Wilkinson, and T. L. Fergurgur, *Proc. SPIE*, 5936: 59360A (2005).

- 11. J. M. Russel, S. Oh, I. LaRue, O. Zhou, and E. T. Samulski, *Thin Solid Films*, **509**: 53 (2006).
- 12. H. Duran, B. Gazdecki, A. Yamashita, and T. Kyu, *Liq. Cryst.*, **32**: 815 (2005).
- 13. I. Dierking, G. Scalia, P. Morales, and D. LeClere, *Advanced Materials*, 16: 865 (2004).
- 14. I. Dierking, G. Scalia, and P. Morales, J. Appl. Phys., 97: 044309 (2005).
- 15. I. Dierking and S. E. San, Appl. Phys. Lett., 87: 233507 (2005).
- L. N. Lisetski, N. I. Lebovka, O. Ts. Sidletskiy, B. D. Panikarskaya, N. A. Kasian, S. S. Kositsyn, M. O. Lisunova, and O. B. Melezhyk, *Functional Materials*, 14: 233 (2007).
- 17. A. B. Melezhyk, Yu. I. Sementsov, and B. B. Yanchenko, Appl. Chem., 78: 938 (2005).
- 18. M. O. Lisunova, N. I. Lebovka, O. B. Melezhyk, and Y. P. Boiko, J. Colloid & Interface Sci., 299: 740 (2006).
- 19. R. C. Weast, Handbook of Chemistry and Physics (Boca Raton, FL: CRC Press: 1986).
- 20. L. Liu, Y. Yang, and Y. Zhang, Physica E, 24: 343 (2004).
- 21. G. Vergoten and G. Fleury, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 30: 223 (1975).
- 22. A. Ulman, Adv. Mater., 3: 298 (1991).
- 23. R. G. Snyder, S. L. Hsu, and S. Krimm, Spectrochim. Acta, A34: 395 (1978).
- 24. M. A. Osman, G. Seyfang, and U. W. Suter, J. Phys. Chem., B104: 4433 (2000).
- J. F. Bardeau, A. N. Parikh, J. D. Beers, and B. I. Swanson, J. Chem. Phys., 104: 62 (2000).
- R. G. Snyder, H. L. Strauss, and C. A. Elliger, J. Phys. Chem., 86: 5145 (1982).
- 27. K. A. Park, S. M. Lee, S. H. Lee, and Y. H. Lee, J. Phys. Chem., C111: 1620 (2007).
- 28. D. Stauffer and A. Aharony, *Introduction to Percolation Theory* (London: Taylor and Francis: 1992).
- 29. Y. Xi, H. Ishikawa, Y. Bin, and M. Matsuo, Carbon, 42: 1699 (2004).
- J. Shaojin, J. Pingkai, Z. Zhicheng, and W. Zhongguang, *Radiat. Phys. Chem.*, 75: 524 (2006).
- Y. J. Kim, T. S. Shin, H. D. Choi, J. H. Kwon, Y.-C. Chung, and H. G. Yoon, *Carbon*, 43: 23 (2005).
- 32. P. Sheng, Phys. Rev. B, 21: 2180 (1980).
- 33. C. A. Martin, J. K. W. Sandler, A. H. Windle, M.-K. Schwarz, W. Bauhofer, K. Schulte, and M. S. P. Shaffer, *Polymer*, 46: 877 (2005).
- А. П. Капустин, Экспериментальное исследование жидких кристаллов (Москва: Наука: 1978).
- 35. Л. М. Блинов, Электро- и магнитооптика жидких кристаллов (Москва: Наука: 1978).
- T. A. Ezquerra, M. T. Connor, S. Roy, M. Kulescza, J. Fernandes-Nascimento, and F. J. Balta-Calleja, *Composites Science and Technology*, 61: 903 (2001).
- J. Sandler, M. S. P. Shaffer, T. Prasse, W. Bauhofer, K. Schulte, and A. H. Windle, *Polymer*, 40: 5967 (1999).
- 38. P. Potschke, S. M. Dudkin, and I. Alig, Polymer, 44: 5023 (2003).